Генерация многопериодных квантово-каскадных лазеров в спектральном диапазоне 5.6—5.8 мкм при токовой накачке

© А.Ю. Егоров^{+*‡¶}, А.В. Бабичев^{+*‡}, Л.Я. Карачинский^{+*‡}, И.И. Новиков^{+*‡}, Е.В. Никитина[#], М. Tchernycheva[•], А.Н. Софронов[°], Д.А. Фирсов[°], Л.Е. Воробьев[°], Н.А. Пихтин⁺, И.С. Тарасов⁺

⁺ Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

* Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики,

197101 Санкт-Петербург, Россия

[‡] ООО «Коннектор Оптикс»,

194292 Санкт-Петербург, Россия

[#] Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

Institut d'Electronique Fondamentale, University Paris Sud XI,

91405 Orsay cedex, France

[°] Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

195251 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 29 апреля 2015 г. Принята к печати 6 мая 2015 г.)

Реализована генерация многопериодных квантово-каскадных лазеров, содержащих 60 каскадных периодов, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии в спектральном диапазоне 5.6-5.8 мкм при токовой накачке. Несмотря на относительно короткую длину резонатора и большие потери на вывод излучения, достигнута генерация в температурном диапазоне 80-220 К. Плотность тока на пороге генерации при температуре 220 К не превышает 4 кA/сm^2 с характеристической температурой $T_0 = 123$ К.

1. Введение

С появлением концепции квантовой инженерии уровней в полупроводниковых гетероструктурах возникла возможность создавать лазеры на основе квантовых межподзонных переходов носителей заряда одного типа. Еще в 1971 г. Казаринов и Сурис теоретически предложили прототип квантово-каскадного лазера [1], но только в середине 90-х годов благодаря развитию молекулярнопучковой эпитаксии (МПЭ), квантово-каскадный лазер был впервые реализован экспериментально [2]. Основным преимуществом данного класса лазеров является возможность генерации в диапазоне длин волн от ближнего инфракрасного (ИК) вплоть до субмиллиметровой области спектра (с длинами волн ~ 100 мкм) на основе одного материала активной области [2]. Другим преимуществом ККЛ является малый температурный сдвиг длины волны излучения вследствие отсутствия необходимости применения узкозонных материалов для генерации излучения в ИК области спектра.

Хотя и предложены альтернативные подходы по созданию ККЛ на основе гетероструктур Si/Ge [3–5], основным направлением исследований в данной области являются ККЛ, базирующиеся на соединениях $A^{III}B^V$ [2,6–10]. К настоящему моменту реализована работа в непрерывным режиме ККЛ на основе пары тройных твердых растворов InGaAs/InAlAs на подложке InP [6].

Несмотря на ряд достигнутых успехов в области создания ККЛ [7–9], исследования возможности повы-

шения коэффициента полезного действия (кпд) таких приборов, показывающего эффективность преобразования электрической мощности в оптическую, являются актуальной задачей [10]. Коэффициент полезного действия определяется такими факторами, как рабочая температура устройства, квантово-механическая структура энергетических уровней, параметры устройства (длина волновода, потери в нем) [10]. Полная эффективность состоит из оптической, токовой, внутренней и эффективности по напряжению. Оптическая эффективность определяется числом фотонов в резонаторе перед тем, как они поглотятся в волноводе; токовая эффективность описывается величиной плотности тока по отношению к пороговому значению; внутренняя эффективность определяется квантовыми параметрами структуры (скоростями излучательной и безызлучательной рекомбинации, термическим выбросом); эффективность по напряжению определяется как падение напряжения в структуре при генерации излучения.

Один из подходов по повышению эффективности работы ККЛ состоит в использовании геометрии многопериодных ККЛ [11,12]. С увеличением числа периодов пороговая мощность ККЛ слабо изменяется (пороговая плотность тока и напряжение многопериодных ККЛ обратно и прямо пропорциональны числу периодов N соответственно). В свою очередь применение многопериодных ККЛ приводит к уменьшению межподзонного поглощения света и разогрева структуры (вследствие падения плотности порогового тока), что положительно сказывается на рабочих характеристиках ККЛ.

В данной работе представлены результаты по изучению оптических свойств многопериодных квантово-

[¶] E-mail: anton@beam.ioffe.ru

каскадных лазеров (содержащих 60 периодов) с длиной волны генерации вблизи 5.8 мкм, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ).

2. Эксперимент

Гетероструктуры были изготовлены методом МПЭ на установке RiberMBE49 на подложках InP (100) диаметром 2 дюйма. Технология и структура выращенной квантово-каскадной гетероструктуры подробно описаны в работе [13]. Перед формированием периодов ККЛ на подложке InP был выращен согласованный по параметру решетки слой InGaAs, легированный Si, толщиной 100 нм. Гетероструктура содержит 60 каскадных периодов, образованных гетеропарой In_{0.32}Al_{0.68}As/In_{0.72}Ga_{0.28}As. Покрывающий слой InAlAs и контактный слой InGaAs, легированные Si, имеют толщины 1500 и 50 нм соответственно.

Для исследования электролюминесцентных свойств созданной гетероструктуры экспериментальные образцы квантово-каскадных лазеров были изготовлены по следующей маршрутной схеме. Первый шаг состоял в формировании верхнего контактного слоя Ті/Аи (с толщинами 30/300 нм соответственно) на поверхности гетоструктуры с помощью термического напыления в вакууме (давление в камере составляло 8 · 10⁻⁶ мбар). Далее производилось утончение подложки InP за счет механической шлифовки и полировки до достижения толщины 120 мкм. Нижний контактный слой формировался на основе сплава Au-Ge (толщиной 300 нм) с помощью термического напыления в вакууме (давление в камере составляло 8 · 10⁻⁶ мбар). После формирования нижнего контакта пластина была расколота на квадратные кристаллы, которые далее монтировались на теплоотвод. Сформированные 4-сколотые лазеры имели геометрические размеры $(508 \times 508) \pm 18$ мкм². Монтаж производился на посеребренный медный теплоотвод подложкой вверх. Смонтированные на теплоотвод экспериментальные образцы квантово-каскадных лазеров загружались в криостат с выходным окном, изготовленным из ZnSe, оснащенным системой контроля температуры в диапазоне 77-300 К, где и проводились исследования их электролюминесцентных свойств. Смещение на структуру подавалось через токоограничивающее сопротивление в виде импульсов напряжения длительностью 2-10 мкс с частотой 0.95-1 кГц и контролировалось с помощью цифрового осциллографа. Измерения спектров спонтанного и стимулированного излучения проводились с помощью фурье-спектрометра BrukerVertex 80v. Образцы в криостате размещались в фокусе входного порта фурье-спектрометра, излучение детектировалось с помощью фотоприемника на основе HgCdTe. Измерение спектров спонтанной электролюминесценции структуры проводилось в режиме пошагового сканирования. Сигнал с фотоприемника регистрировался в течение импульса импульсным синхронным детектором

SR250 с усреднением по 300 измерениям. Выходное напряжение синхронного детектора измерялось штатным аналогово-цифровым преобразователем (АЦП) фурьеспектрометра. Спектры стимулированного излучения измерялись в режиме пошагового сканирования, причем величины сигнала с фотоприемника было достаточно для непосредственного измерения штатным АЦП фурьеспектрометра. Это позволило получить серию времяразрешенных спектров стимулированного излучения и исследовать временную эволюцию лазерной генерации во время действия импульса напряжения.

3. Результаты и их обсуждение

Спектры спонтанного излучения экспериментального образца квантово-каскадного лазера, измеренные при различных температурах T, приведены на рис. 1. Максимум интенсивности спектра излучения, измеренного при T = 79 K, соответствует длине волны излучения 5.68 мкм, типичная ширина спектра на полувысоте (FWHM) составляет 149 см⁻¹. С повышением температуры вплоть до 300 K (см. рис. 1) наблюдается уширение спектра излучения до 322 см⁻¹ и сдвиг положения максимума спектра излучения в длинноволновую область спектра до 5.85 мкм. Стоит отметить, что существенного падения интенсивности излучения с ростом температуры не наблюдается.

Спектры стимулированного излучения, измеренные вблизи порога генерации при T = 80 К и зафиксированные в различные моменты времени относительно начала импульса накачки, представлены на рис. 2. В начальный момент времени наблюдается генерация на длине волны 5.58 мкм. Со временем возникают дополнительные продольные моды излучения и перераспределение интенсивностей между ними. Разогрев структуры также



Рис. 1. Спектры спонтанного излучения ККЛ, измеренные при T = 79, 100, 120, 140, 160, 300 К. Пропускаемый ток 1.127 А, частота импульсов 0.95 кГц, длительность импульса 2.1 мкс, спектральное разрешение 32 см^{-1} .



Рис. 2. Спектры стимулированного излучения, зафиксированные при температуре 80 К в различные моменты времени относительно начала импульса накачки. Напряжение смещения 34.7 В, пропускаемый ток 3.63 А, частота импульсов 1 кГц, длительность импульса 5 мкс, спектральное разрешение 1 см⁻¹.



Рис. 3. Спектры стимулированного излучения, измеренные при температурах образца 80, 140 и 200 К. Частота импульсов 1 кГц, длительность импульса 5 мкс, спектральное разрешение 1 см⁻¹. На вставке — экспериментальная температурная зависимость пороговой плотности тока $J_{\rm th}$ квантово-каскадного лазера и аппроксимация экспериментальной зависимости выражением $J_{\rm th}(T) = J_0 \exp(T/T_0)$ со значениями $T_0 = 123$ K, $J_0 = 0.63$ кА/см².

приводит к слабому сдвигу линий генерации в длинноволновую область на $\sim 2 \text{ см}^{-1}$, наблюдаемому экспериментально. Оценка изменения температуры образца для такого сдвига дает величину нагрева $\sim 6 \text{ K}$ за время действия импульса, при этом оценочный рост сопротивления структуры составляет 1.08 раза с момента начала импульса накачки. Абсолютная величина интенсивности стимулированного излучения (при 80 K) в 100 раз превышает интенсивность спонтанного излучения. Согласно [14, 15], генерация кольцевых замкнутых мод в 4-сколотом лазере не приводит к значительному росту интенсивности стимулированного излучения в сравнении со случаем спонтанного излучения по причине практически полного внутреннего отражения световой волны. В свою очередь, наблюдаемый нами в эксперименте рост интенсивности сигнала, в 100 раз и более, при переходе от спонтанного к стимулированному излучению свидетельствует об эффективном выводе излучения из кристалла, обусловленном работой лазера в режиме генерации продольных мод в резонаторе Фабри–Перо с относительно малой длиной, порядка ~ 500 мкм, между двумя параллельными сколами кристалла. Кольцевые замкнутые моды также, возможно, присутствуют.

На рис. 3 представлены спектры стимулированного излучения квантово-каскадного лазера, измеренные при различных температурах теплоотвода. С ростом температуры теплоотвода наблюдается сдвиг длины волны генерации от 5.6 до 5.8 мкм и перераспределение интенсивности между различными продольными модами. Для исследованного квантово-каскадного лазера регистрируется генерация вплоть до температуры 220 К. Вставка к рис. 3 показывает экспериментальную температурную зависимость пороговой плотности тока в исследуемом образце. Максимальная пороговая плотность тока при температуре 220 К не превышает значение 4 кА/см². Экспериментальная зависимость порогового тока хорошо описывается выражением $J_{\text{th}}(T) = J_0 \exp(T/T_0)$ [2], где $J_{\rm th}$ — плотность порогового тока, T — температура наблюдения, Т₀ — характеристическая температура стабильности порогового тока, $T_0 = 123 \text{ K}$ для исследуемого образца, J₀ — плотность порогового тока при нулевой температуре, $J_0 = 0.63 \, \text{кA/cm}^2$.

4. Заключение

Реализована генерация многопериодных квантовокаскадных лазеров, выращенных методом молекулярнопучковой эпитаксии, содержащих 60 каскадных периодов, в спектральном диапазоне 5.6-5.8 мкм при токовой накачке. Несмотря на относительно короткую длину резонатора, 500 мкм, и большие потери на вывод излучения генерация наблюдается в температурном диапазоне 80-220 К. Плотность тока на пороге генерации при температуре 220 К не превышает 4 кА/см² с характеристической температурой $T_0 = 123$ К. Такое поведение лазера с относительно коротким резонатором обусловлено большим числом каскадных периодов, 60, и вследствие этого большим усилением активной области лазера. С ростом температуры образца и времени с начала импульса накачки наблюдается перераспределение интенсивности излучения между продольными модами спектра генерации.

Работа выполнена при частичной поддержке Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на

1577

2014—2020 годы", шифр 2015-14-582-0015, соглашение № 14.581.21.0100, уникальный идентификатор RFMEFI57814X0100, Министерства образования и науки России (государственное задание), а также FP7 EU "Funprob".

Список литературы

- Р.Ф. Казаринов, Р.А. Сурис. ФТП, 5, 797 (1971). [Sov. Phys. Semicond., 5, 707 (1971)].
- [2] J. Faist, F. Capasso, D.L. Sivco, C. Sirtori, A. L. Hutchinson, A. Y. Cho. Science, 264 (5158), 553 (1994).
- [3] L. Diehl, S. Mentese, E. Muller, D. Grutzmacher, H. Sigg, U. Gennser, I. Sagnes, Y. Campidelli, O. Kermarrec, D. Bensahel, J. Faist. Appl. Phys. Lett., 81 (25), 4700 (2002).
- [4] G. Dehlinger, L. Diehl, U. Gennser, H. Sigg, J. Faist, K. Ensslin, D. Grützmacher, E. Müller. Science, 290 (5500), 2277 (2000).
- [5] S. Tsujino, H. Sigg, M. Scheinert, D. Grutzmacher, J. Faist. IEEE J. Select. Topics Quant. Electron., 12 (6), 1642 (2006).
- [6] M. Beck, D. Hofstetter, T. Aellen, J. Faist, U. Oesterle, M. Ilegems, E. Gini, H. Melchior. Science, 295 (5553), 301 (2002).
- [7] A. Tredicucci, C. Gmachl, F. Capasso, D.L. Sivco, A.L. Hutchinson, A.Y. Cho. Nature, **396** (6709), 350 (1998).
- [8] N. Owschimikow, C. Gmachl, A. Belyanin, V. Kocharovsky, D.L. Sivco, R. Colombelli, F. Capasso, A.Y. Cho. Phys. Rev. Lett., 90 (4), 043902 (2003).
- [9] C. Gmachl, D.L. Sivco, R. Colombelli, F. Capasso, A.Y. Cho. Nature, 415 (6874), 883 (2002).
- [10] Y. Yao, A.J. Hoffman, C.F. Gmachl. Nature Photon., 6 (7), 432 (2012).
- [11] M. Razeghi, S. Slivken. Opto-Electronics Rev., 11 (2), 85 (2003).
- [12] A. Lyakh, C. Pflügl, L. Diehl, Q.J. Wang, F. Capasso, X.J. Wang, J.Y. Fan, T. Tanbun-Ek, R. Maulini, A. Tsekoun, R. Go, C.K.N. Patel. Appl. Phys. Lett., **92** (11), 111110 (2008).
- [13] А.Ю. Егоров, П.Н. Брунков, Е.В. Никитина, Е.В. Пирогов, М.С. Соболев, А.А. Лазаренко, М.Б. Байдакова, Д.А. Кириленко, С.Г. Конников. ФТП, 48 (12), 1640 (2014).
- [14] N.N. Ledentsov, V.A. Shchukin, M. Grundmann, N. Kirstaedter, J. Böhrer, O. Schmidt, D. Bimberg, V.M. Ustinov, A.Yu. Egorov, A.E. Zhukov, P.S. Kop'ev, S.V. Zaitsev, N.Yu. Gordeev, Zh.I. Alferov, A.I. Borovkov, A.O. Kosogov, S.S. Ruvimov, P. Werner, U. Gösele, J. Heydenreich. Phys. Rev. B, 54 (12), 8743 (1996).
- [15] D. Bimberg, M. Grundmann, N.N. Ledentsov. *Quantum dot heterostructures* (John Wiley & Sons, Chichester, England, 1999) p. 285.

Редактор Л.В. Шаронова

Lasing of multiperiod quantum-cascade lasers in the spectral range of $5.6-5.8\,\mu$ m under current pumping

A.Yu. Egorov^{+*‡}, A.V. Babichev^{+*‡},

L.Ya. Karachinsky^{+*‡}, I.I. Novikov^{+*‡}, E.V. Nikitina[#], M. Tchernycheva[•], A.N. Sofronov[°], D.A. Firsov[°], L.E. Vorobjev[°], N.A. Pihtin⁺, I.S. Tarasov⁺

+ loffe Institute,

- 194021 St. Petersburg, Russia
- * ITMO University,
- 197101 St. Petersburg, Russia
- [‡] Connector Optics LLC,
- 194292 St. Petersburg, Russia

[#] Saint Petersburg National Research Academic University.

- Russian Academy of Sciences,
- 194021 St. Petersburg, Russia
- Institut d'Electronique Fondamentale,
- University Paris Sud XI,

91405 Orsay cedex, France

- ^o Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
- 195251 St. Petersburg, Russia

Abstract The lasing of multiperiod quantum-cascade lasers in the spectral range of $5.6-5.8 \,\mu\text{m}$ under current pumping is demonstrated. The quantum-cascade laser heterostructure was grown by molecular-beam epitaxy technique. Despite the relatively short laser cavity length and high level of external loss the laser shows the generation in the temperature range of 80-220 K. The threshold current density below 4 kA/cm^2 at 220 K is demonstrated with the characteristic temperature $T_0 = 123 \text{ K}$.